# 国際調查報告で

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

符	開2002-	-40661
	(P2002-	40661A)
(49) (八郎 口	切出14年9日	C [] (2000 0 0 0)

(参考		
601 2H025 4J002 4J011 4J100		
		[に続く
1号		
東レ株		
東レ株		
東レ株		
<i>&gt;</i>		

(12)公開特許公報 (A)

# (54) 【発明の名称】ポジ型感放射線性組成物

## (57) 【要約】

(19)日本国特許庁 (JP)

【課題】サブクォーターミクロンのパターン加工が可能 な解像度を持ち、高感度なポジ型感放射線性組成物を得

【解決手段】下記一般式(1)および一般式(2)で示 される構造単位を含み、かつガラス転移点Tgが80℃ 以上150℃以下である重合体、および放射線の照射に よって酸を発生する酸発生剤を含有することを特徴とす るポジ型感放射線性組成物。

# 【化1】

$$\begin{array}{c}
X \\
-\left\{CH_2-C\right\} \\
C-O-A
\end{array}$$
(1)

(ここでXは炭素数1から6のアルキル基、ハロゲン元 素またはシアノ基、Aは酸素と結合している炭素が3級 であり、芳香環を含有している1価の有機基を表す。) 【化2】

(ここでYは炭素数1から6のアルキル基、ハロゲン元 素またはシアノ基、Bは脂環式アルキル基を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(1)および一般式(2)で示される構造単位を含み、かつガラス転移点Tgが80℃以上150℃以下である重合体(a)、および放射線の照射によって酸を発生する酸発生剤(b)を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

1

【化1】

(ここでXは炭素数1から6のアルキル基、ハロゲン元素またはシアノ基、Aは酸素と結合している炭素が3級であり、芳香環を含有している1価の有機基を表す。) 【化2】

(ここでYは炭素数1から6のアルキル基、ハロゲン元素またはシアノ基、Bは脂環式アルキル基を表す。)

【請求項2】一般式(1)におけるAが下記一般式(3)で表されることを特徴とする請求項1記載のポジ型感放射線性組成物。

【化3】

(ここで、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ は互いに同一でも異なっていてもよく、炭素数 1 から 6 の置換されていてもよいアルキル基、炭素数 6 から 1 5 の置換されていてもよいアリール基または炭素数 7 から 1 6 の置換されていてもよいアラルキル基を表す。ただし、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_3$  いずれもが同時にアルキル基になることはない。)

【請求項3】一般式(2)におけるBが下記一般式(4)~(6)の少なくとも1つで示されることを特徴とする請求項1記載のポジ型感放射線性組成物。

【化4】

(ここでRはそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数 1 から 6 のアルキル基、-COOD、-ODを表す。Dは水素原子または 1 価の有機基を表す。 1 は 0 から 1 5 の整数を表す。)

【化5】

(R)<sub>m</sub> (5)

(ここでRは一般式(4)で用いられるRと同じものを表す。mは0から15の整数を表す。)

[化6]

$$- (R)_n \qquad (6)$$

(ここでRは一般式(4)でHいられるRと同じものを表す。pは0から3の整数、nは6 P+1 1 0整数を表す。)

【請求項4】一般式(1)におけるXが塩素原子であることを特徴とする請求項2記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項5】 照射する放射線が電子線、またはX線である請求項1または2記載のポジ型感放射線性組成物。

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路、リソグラフィー用マスクなどの製造に用いられるポジ型感放射線性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体回路、リソグラフィー用マスクの製造などの分野では、集積度の向上に伴って、パターンの微細化が進んでいる。これを実現するためにレジスト材料としてさらに高解像度のものが要求されるようになってきており、0.25μm以下のサブクォータ 0.25μm以下のサブクォータ 20 ーミクロンのパターンが高感度で加工できることが必要となってきた。さらに、従来のような比較的長波長の光源を用いるリソグラフィーでは、このような微細な加工を行うことは困難であり、より波長の短い遠紫外線、真空紫外線、X線や電子線を用いたリソグラフィーが検討されており、このような光源に対応したレジストが求められている。

【0003】従来、このような光源に対応したレジストとしてはアクリル系ポリマーを用いたものが知られおり、露光によって、ポリマーの主鎖が切断され、分子量が低下することによって現像液に対する溶解速度が変化する機構を利用したレジストである。

【0004】また、近年、髙感度、高解像度の特性を持つ公知のレジスト材料として、化学増幅型のレジストが盛んに検討されている。化学増幅型のレジストは光酸発生剤の作用によって露光部に酸が発生し、この酸の触媒作用によって露光部の溶解性が変化する機構を持つレジストである。従来、このような化学増幅型レジストのうち比較的良好なレジスト性能を示すものに、樹脂成分として、tープチルエステル基やtープトキシカルボニル 基でアルカリ可溶性樹脂中のアルカリ親和性基を保護し

た樹脂、シリル基で同様に保護した樹脂、ケタール基で 同様に保護した樹脂、アセタール基で同様に保護した樹 脂、(メタ)アクリル酸成分を含有する樹脂等を使用し たレジストが知られている。

【0005】また、特開平9-73173号公報には脂環式アルキル基を含有するポリマーを用いた、化学増幅型レジストが示されている。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の主鎖切断型、化学増幅型のいずれのレジストにおいても、解像度と感度は相反する関係にあり、サブクォーターミクロンのパターン加工を行うための解像度を得るには、感度が十分ではないなどの欠点があった。

# [0007]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、下記一般式(1)および一般式(2)で示される構造単位を含み、かつガラス転移点Tgが80%以上150%以下である重合体(a)、および放射線の照射によって酸を発生する酸発生剤(b)を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物である。

[0008]

【化7】

$$-\left\{\begin{array}{c}X\\C\\C\\O\end{array}\right\}$$

【0009】 (ここでXは炭素数1から6のアルキル基、ハロゲン元素またはシアノ基、Aは酸素と結合している炭素が3級であり、芳香環を含有している1価の有 30機基を表す。)

[0010]

[化8]

【0011】(ここでYは炭素数1から6のアルキル ニル基、ベンジル基、フェネチル基、ナフチル基、p-基、ハロゲン元素またはシアノ基、Bは脂環式アルキル 40 メトキシフェニル基、tープトキシカルボニルオキシフェニル基など エニル基、テトラヒドロピラニルオキシフェニル基など

# [0012]

【発明の実施の形態】本発明について、以下に詳細に説明する。発明者らは高解像度でしかも高感度が得られる に対して、一般式 (2) で示されて、一般式 (2) で示されて、一般式 (2) のYで示されて、一般式 (2) のYで示されて、一般式 (2) のYで示されて、一般式 (2) のYで示されて、一般式 (2) のYで示されて、一般式 (2) のBで表される脂環式アルキル基に は (4) から一般式 (6) で表 で (4) から一般式 (5) で (5) で (4) から一般式 (5) で (5) で (5) から少なくとも 1 つが好ましく用いられる

ーン形成が可能となり、高感度で、高解像度のパターン を得ることができる。

【0013】本発明のポジ型感放射線性組成物に用いられる重合体(a)には、一般式(1)で示される構造単位が含まれている。一般式(1)のXで示されるアルキル基の具体的な例としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、n-プチル基、n-ペンチル基などが挙げられ、ハロゲン元素としてはヨウ素、臭素、塩素、フッ素などが挙げられる。特に塩素が感度の点で好ましく用いられる。

【0014】一般式(1)のAは酸素と結合している炭素が3級であり、芳香環を含有している1価の有機基であればどのようなものでもよいが、下記一般式(3)で示される基が好ましく用いられる。

[0015]

【化9】

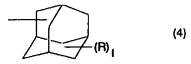
20

【0016】ここで、 $R_i$ 、 $R_i$ 、 $R_s$ は互いに同一でも異なっていてもよく、炭素数1から6の置換されていてもよいアルキル基、炭素数6から15の置換されていてもよいアリール基または炭素数7から16の置換されていてもよいアラルキル基を表す。ただし、 $R_i$ 、 $R_i$ 、 $R_s$ 、 $R_s$  いずれもが同時にアルキル基になることはない。

【0017】一般式(3)のR<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>の具体的な 例としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、n-プチル基、イソプロピル基、t-ブチル基、トリフルオ ロメチル基、トリクロロメチル基、2、2、2-トリフ ルオロエチル基、2,2,2-トリクロロエチル基、シ クロヘキシル基、フェニル基、o-トリル基、m-トリ ル基、p-トリル基、2,4-キシリル基、3,5-キ シリル基、o-クロロフェニル基、m-クロロフェニル 基、p-クロロフェニル基、o-ヒドロキシフェニル 基、m-ヒドロキシフェニル基、p-ヒドロキシフェニ ル基、3,4-ジヒドロキシフェニル基、3,5-ジヒ ドロキシフェニル基、3,4,5-トリヒドロキシフェ ニル基、ベンジル基、フェネチル基、ナフチル基、p-エニル基、テトラヒドロピラニルオキシフェニル基など を挙げることができる。本発明のポジ型感放射線性組成 物に用いられる重合体(a)には、一般式(1)で示さ れる構造単位に加えて、一般式(2)で示される構造単 位が含まれている。一般式(2)のYで示される基は一 般式(1)のXと同様の基を用いることができる。一般 式(2)のBで表される脂環式アルキル基は脂環構造を 含むアルキル基であればどのような基であっても良い が、次の一般式(4)から一般式(6)で表される基の

[0018]

【化10】



【0019】ここでRはそれぞれ同一でも異なっていて も良く、炭素数1から6のアルキル基、アルコキシ基、 -COOD、-ODを表す。Dは水素原子または1価の 有機基を表す。1は0から15の整数を表す。

[0020]

【化11】

【0021】ここでRは一般式(4)で用いられるRと 同じものを表す。mは0から15の整数を表す。

[0022]

【化12】

$$- (F)_n \qquad (6)$$

【0023】ここでRは一般式(4)で用いられるRと 同じものを表す。pは0から3の整数、nは6P+11 の整数を表す。

【0024】一般式(4)から一般式(6)のRで表さ れるアルキル基の例としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチ ル基、tープチル基、nーペンチル基、イソアミル基、 シクロヘキシル基などが挙げられる。

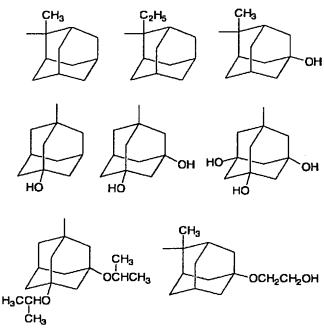
【0025】Dで示される1価の有機基の例としてはメ トキシメチル基、メチルチオメチル基、エトキシメチル 基、エチルチオメチル基、メトキシエトキシメチル基、 ベンジルオキシメチル基、ベンジルチオメチル基、フェ ナシル基、プロモフェナシル基、メトキシフェナシル 基、メチルチオフェナシル基、α-メチルフェナシル 基、シクロプロピルメチル基、ペンジル基、ジフェニル メチル基、トリフェニルメチル基、プロモベンジル基、 ンジル基、エトキシベンジル基、メトキシカルボニルメ チル基、エトキシカルポニルメチル基、n-プロポキシ カルボニルメチル基、イソプロポキシカルボニルメチル 基、n-プトキシカルポニルメチル基、t-プトキシカ ルボニルメチル基、プロペニル基、1-メトキシエチル 基、1-メチルチオエチル基、1、1-ジメトキシエチ ル基、1-エトキシエチル基、1-エチルチオエチル 基、2-エトキシエチル基、2-メトキシエチル基、2 -ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、3

-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシ-2-メチル エチル基、2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル基 1, 1-ジエトキシエチル基、1-フェノキシエチル 基、1-フェニルチオエチル基、1,1-ジフェノキシ エチル基、1-ベンジルオキシエチル基、1-ベンジル チオエチル基、1-シクロプロピルエチル基、1-フェ ニルエチル基、1, 1-ジフェニルエチル基、1-メト キシカルボニルエチル基、1-エトキシカルボニルエチ ル基、1-n-プロポキシカルボニルエチル基、1-イ 10 ソプロポキシカルボニルエチル基、1-n-ブトキシカ ルボニルエチル基、1-t-プトキシカルボニルエチル 基、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基、n-プチル基、s-プチル基、t-ブチル基、 1, 1-ジメチルプチル基、トリメチルシリル基、エチ ルジメチルシリル基、メチルジエチルシリル基、トリエ チルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、メチル ジイソプロピルシリル基、トリイソプロピルシリル基、 t - ブチルジメチルシリル基、メチルジ-t-ブチルシ リル基、トリーtープチルシリル基、フェニルジメチル 20 シリル基、メチルジフェニルシリル基、トリフェニルシ リル基、メトキシカルポニル基、エトキシカルボニル 基、イソプロポキシカルボニル基、 t - ブトキシカルボ ニル基、アセチル基、プロピオニル基、プチリル基、ヘ プタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピバロイ ル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ミリストイル 基、パルミトイル基、ステアロイル基、オキサリル基、 マロニル基、スクシニル基、グルタリル基、アジポイル 基、ピペロイル基、スペロイル基、アゼラオイル基、セ バコイル基、アクリロイル基、プロピオイル基、メタク 30 リロイル基、クロトノイル基、オレオイル基、マレオイ ル基、フマロイル基、メサコノイル基、ベンゾイル基、 フタロイル基、イソフタロイル基、テレフタロイル基、 ナフトイル基、トルオイル基、ヒドロアトロポイル基、 アトロポイル基、シンナモイル基、フロイル基、テノイ ル基、ニコチノイル基、イソニコチノイル基、p-トル エンスルホニル基、メシル基、シクロプロピル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキセニル 基、4-メトキシシクロヘキシル基、テトラヒドロピラ ニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオピ ニトロペンジル基、メトキシペンジル基、メチルチオペ 40 ラニル基、テトラヒドロチオフラニル基、3-プロモテ トラヒドロピラニル基、4-メトキシテトラヒドロピラ ニル基、4-メトキシテトラヒドロチオピラニル基、3 ーテロラヒドロチオフェンー1, 1-ジオキシドなどを 挙げることができる。

> 【0026】一般式(4)の具体的な例としては次のよ うな基を挙げることができる。

[0027]

【化13】



【0028】一般式(5)の具体的な例としては次のような基を挙げることができる。

[0029]

【化14】

【0030】一般式(6)の具体的な例としては次のよ 20 うな基を挙げることができる。

【0031】 【化15】

【0032】本発明の重合体(a)の一般式(1)で表される構造単位と一般式(2)で表される構造単位の比率は特に限定されないが、通例、モルサで9:1~1:

9の範囲が用いられ、好ましくは $9:1\sim 3:7$ 、さらに好ましくは $8:2\sim 4:6$ の範囲である。

率は特に限定されないが、通例、モル比で9:1~1: 50 【0033】本発明で用いられる重合体(a)は一般式

(1) および一般式(2) で示される構造単位のみを含 む重合体であっても良いが、化学増幅型レジストとして の特性を損なわない限り、他のモノマー単位を含んでい てもよい。他のモノマー構造としてはアクリル酸、メチ ルアクリレート、エチルアクリレート、ヒドロキシエチ ルアクリレート、イソプロピルアクリレート、n-ブチ ルアクリレート、t-プチルアクリレート、メタクリル 酸、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ヒ ドロキシエチルアクリレート、nープチルメタクリレー ト、t-プチルメタクリレート、メチルα-クロロアク 10 リレート、エチルα-クロロアクリレート、ヒドロキシ エチル $\alpha$  - クロロアクリレート、n - プチル $\alpha$  - クロロ アクリレート、メチル $\alpha$  – シアノクリレート、エチル $\alpha$ -シアノアクリレート、ヒドロキシエチルα-シアノア クリレート、イソプロピルαーシアノアクリレート、n -プチル $\alpha$ -シアノアクリレート、スチレン、p-ヒド ロキシスチレン、 $\alpha -$ メチルスチレン、 $\alpha -$ メチル- p- ヒドロキシスチレン、マレイン酸、無水マレイン酸、 クロトン酸、フマル酸、メサコン酸、シトラコン酸、イ タコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、ク 20 れる。好ましいジアゾケトン化合物は1,2-ナフトキ ロトンニトリル、マレインニトリル、フマロニトリル、 メタコンニトリル、シトラコンニトリル、イタコンニト リル、アクリルアミド、メタクリルアミド、クロトンア ミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミ ド、シトラコンアミド、イタコンアミド、ピニルアニリ ン、ピニルピロリドン、ビニルイミダゾールなどを挙げ ることができる。

【0034】本発明で用いられる一般式(1)および一 般式(2)で示される構造単位を含む重合体(a)のガ ラス転移点Tgは80℃以上150℃以下である。より 30 好ましくは100℃以上150℃以下、さらに好ましく は110℃以上140℃以下の範囲である。Tgは示差 走査熱量計 (DSC) で求めることができる。 Tgが8 0℃より低すぎると解像度が低下し、150℃より高す ぎると感度が低下する。

【0035】本発明で用いられる一般式(1)および一 般式(2)で示される構造単位を含む重合体(a)の重 量平均分子量はGPCで測定されるポリスチレン換算で 4000~1500000、より好ましくは5000~ 100000である。

【0036】本発明のポジ型感放射線性組成物には、放 射線の照射によって酸を発生する酸発生剤(b)が含ま れる。酸発生剤(b)の具体的な例としては、オニウム 塩、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物、ジアゾ メタン化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化 合物、スルホンイミド化合物などを挙げることができ

【0037】オニウム塩の具体的な例としては、ジアゾ ニウム塩、アンモニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニ ウム塩、ホスホニウム塩、オキソニウム塩などを挙げる 50 る。

ことができる。好ましいオニウム塩としてはジフェニル ヨードニウムトリフレート、ジフェニルヨードニウムピ レンスルホネート、ジフェニルヨードニウムドデシルベ ンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウムトリフ レート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアン チモネート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスル ホネート、(ヒドロキシフェニル)ペンジルメチルスル ホニウムトルエンスルホネートなどが挙げられる。

【0038】ハロゲン含有化合物の具体的な例として は、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル 基含有ヘテロ環状化合物などが挙げられる。好ましいハ ロゲン含有化合物としては1,1-ビス(4-クロロフ ェニル) -2, 2, 2-トリクロロエタン、2-フェニ ルー4, 6-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジ ン、2-ナフチル-4,6-ビス(トリクロロメチル) - s - トリアジンなどを挙げることができる。

【0039】ジアゾケトン化合物の具体的な例として は、1、3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベンゾ キノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物などが挙げら ノンジアジドー4ースルホン酸と2,2,3,4,4' ーテトラヒドロキシベンゾフェノンとのエステル、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸と1,1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エタンとのエス テルなどを挙げることができる。

【0040】ジアゾメタン化合物の具体的な例として は、ピス(トリフルオロメチルスルホニル)ジアゾメタ ン、ピス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス(フェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トリルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(2,4-キシ リルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-クロロフェ ニルスルホニル) ジアゾメタン、メチルスルホニル-p ートルエンスルホニルジアゾメタン、シクロヘキシルス ルホニル(1,1-ジメチルエチルスルホニル)ジアゾ メタン、ピス(1,1-ジメチルエチルスルホニル)ジ アゾメタン、フェニルスルホニル(ベンゾイル)ジアゾ メタン等を挙げることができる。

【0041】スルホン化合物の具体的な例としては、β -ケトスルホン化合物、β-スルホニルスルホン化合物 40 などが挙げられる。好ましい化合物としては、4-トリ スフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、 ビス(フェニルスルホニル)メタンなどが挙げられる。 【0042】スルホン酸エステル化合物の例としては、 アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸 エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホ ネートなどが挙げられる。スルホン酸化合物の具体的な 例としてはペンゾイントシレート、ピロガロールトリメ シレート、ニトロペンジル-9,10-ジエトキシアン トラセンー2ースルホネートなどを挙げることができ

【0043】スルホンイミド化合物の具体的な例として はN-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシ ンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニ ルオキシ) ジフェニルマレイミド、N-(トリフルオロ メチルスルホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプ ト-5-エン-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) - 7 - オキサ ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジ カルボキシルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホ 10 ニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-5,6 -オキシ-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(トリ フルオロメチルスルホニルオキシ) ナフチルジカルボキ シルイミド、N- (カンファスルホニルオキシ) スクシ ンイミド、N- (カンファスルホニルオキシ) フタルイ ミド、N-(カンファスルホニルオキシ)ジフェニルマ レイミド、N-(カンファスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキ シルイミド、N-(カンファスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(カンファスルホニル オキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-5,6-オ キシ-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(カンファ スルホニルオキシ)ナフチルジカルボキシルイミド、N - (4-メチルフェニルスルホニルオキシ)スクシンイ ミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)フ タルイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキ シ) ジフェニルマレイミド、N-(4-メチルフェニル スルホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5 -エン-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(4-メ 30 チルフェニルスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキ シルイミド、N- (4-メチルフェニルスルホニルオキ シ) ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-5,6-オキシ -2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(4-メチルフ ェニルスルホニルオキシ) ナフチルジカルボキシルイミ ド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニル オキシ)スクシンイミド、N-(2-トリフルオロメチ ルフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド、N-(2 ートリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) ジフ 40 オキシメチル基、ベンジルチオメチル基、フェナシル エニルマレイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェ ニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト -5-エン-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(2 -トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) - 7 -オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エンー 2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(2-トリフルオ ロメチルフェニルスルホニルオキシ) ピシクロ[2. 2. 1]  $^{2}$ 0  $^{2}$ 0  $^{2}$ 1  $^{2}$ 2  $^{2}$ 3  $^{2}$ キシミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスル

ホニルオキシ)ナフチルジカルボキシルイミド、N-

(4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) スクシンイ ミド、N-(2-フルオロフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド、N- (4-フルオロフェニルスルホニル オキシ) ジフェニルマレイミド、N- (4-フルオロフ ェニルスルホニルオキシ) ピシクロ [2.2.1] ヘプ ト-5-エン-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(4-フルオロフェニルスルホニルオキシ)-7-オキ サビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシルイミド、N- (4-フルオロフェニルス ルホニルオキシ) ピシクロ [2.2.1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシルイミド、N-(4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) ナフチルジ カルボキシルイミド等を挙げることができる。

【0044】これらの酸発生剤は単独あるいは2種以上 を混合して用いることができる。酸発生剤(b)の添加 量は通例ポリマーに対して0.01~50重量%であ り、より好ましくは 0. 1~15 重量% である。 0. 0 1重量%より少ないとパターン形成が不可能となり、5 0重量%より多いと現像液との親和性が低下し、現像不 20 良などが発生する。

【0045】本発明のポジ型感放射線性組成物には溶解 抑止剤を添加することができる。溶解抑止剤は酸の作用 によって分解し、アルカリ可溶性となる基を有し、組成 物に添加されることによって、組成物のアルカリ溶解速 度を低下させる効果を持ち、酸の作用でアルカリ可溶性 となる基が分解することによって、組成物のアルカリ溶 解速度が増大する作用を持つ化合物である。溶解抑止剤 としてはたとえばフェノール性水酸基、カルボキシル 基、スルホキシ基などの酸性官能基を含有する化合物 で、該酸性官能基の水素原子を酸脱離基で置換した化合 物を用いることができる。ここで用いられる酸性官能基 を有する化合物としてはヒドロキノン、カテコール、ピ ロガロール、ビスフェノールA、没食子酸、没食子酸エ チル、没食子酸メチル、ヒドロキシフェニル酢酸、4-ヒドロキシベンゼンスルホン酸などを例として挙げるこ とができる。

【0046】酸脱離基の具体的な例としてはメトキシメ チル基、メチルチオメチル基、エトキシメチル基、エチ ルチオメチル基、メトキシエトキシメチル基、ペンジル 基、プロモフェナシル基、メトキシフェナシル基、メチ ルチオフェナシル基、α-メチルフェナシル基、シクロ プロピルメチル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基、 トリフェニルメチル基、プロモベンジル基、ニトロベン ジル基、メトキシベンジル基、メチルチオベンジル基、 エトキシベンジル基、メトキシカルボニルメチル基、エ トキシカルボニルメチル基、n-プロポキシカルボニル メチル基、イソプロポキシカルボニルメチル基、n-ブ トキシカルボニルメチル基、 t - プトキシカルボニルメ 50 チル基、プロペニル基、1-メトキシエチル基、1-メ

チルチオエチル基、1,1-ジメトキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-エチルチオエチル基、1、1-ジエトキシエチル基、1-フェノキシエチル基、1-フ ェニルチオエチル基、1,1-ジフェノキシエチル基、 1-ベンジルオキシエチル基、1-ベンジルチオエチル 基、1-シクロプロピルエチル基、1-フェニルエチル 基、1,1-ジフェニルエチル基、1-メトキシカルボ ニルエチル基、1-エトキシカルポニルエチル基、1n-プロポキシカルボニルエチル基、1-イソプロポキ シカルボニルエチル基、1-n-プトキシカルボニルエ 10 チル基、1-t-プトキシカルポニルエチル基、イソプ ロピル基、s-ブチル基、t-ブチル基、1,1-ジメ チルプチル基、トリメチルシリル基、エチルジメチルシ リル基、メチルジエチルシリル基、トリエチルシリル 基、イソプロピルジメチルシリル基、メチルジイソプロ ピルシリル基、トリイソプロピルシリル基、 t ープチル ジメチルシリル基、メチルジーtープチルシリル基、ト リーtープチルシリル基、フェニルジメチルシリル基、 メチルジフェニルシリル基、トリフェニルシリル基、メ トキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、イソプロ 20 ポキシカルボニル基、tープトキシカルボニル基、アセ チル基、プロピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル 基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピバロイル基、イソ パレリル基、ラウリロイル基、ミリストイル基、パルミ トイル基、ステアロイル基、オキサリル基、マロニル 基、スクシニル基、グルタリル基、アジポイル基、ピペ ロイル基、スペロイル基、アゼラオイル基、セバコイル 基、アクリロイル基、プロピオイル基、メタクリロイル 基、クロトノイル基、オレオイル基、マレオイル基、フ マロイル基、メサコノイル基、ベンゾイル基、フタロイ 30 ル基、イソフタロイル基、テレフタロイル基、ナフトイ ル基、トルオイル基、ヒドロアトロポイル基、アトロポ イル基、シンナモイル基、フロイル基、テノイル基、ニ コチノイル基、イソニコチノイル基、p-トルエンスル ホニル基、メシル基、シクロプロピル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基、シクロヘキセニル基、4-メ トキシシクロヘキシル基、テトラヒドロピラニル基、テ トラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、 テトラヒドロチオフラニル基、3-プロモテトラヒドロ ピラニル基、4-メトキシテトラヒドロピラニル基、4 40 -メトキシテトラヒドロチオピラニル基、3-テロラヒ ドロチオフェン-1, 1-ジオキシドなどを挙げること ができる。

【0047】本発明で用いられる溶解抑止剤として高分子化合物を用いることもできる。高分子の溶解抑止剤としては、ヒドロキシ基あるいはカルボキシル基を有する重合体のヒドロキシ基、カルボキシル基の水素原子を前述の酸脱離基によって置換したものが用いられる。ヒドロキシル基あるいはカルボキシル基を有する重合体の具体的な例としてはヒドロキシスチレン、αーメチルヒド

ロキシスチレン、α-クロロヒドロキシスチレン、ビニル安息香酸、カルボキシメチルスチレン、カルボキシメトキシスチレン、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、イタコン酸、ケイ皮酸などの重合性二重結合を持つ単量体の少なくとも1種の重合体や、ノボラック樹脂に代表される縮合系重合体などが挙げられる。酸脱離基としては前述の低分子溶解抑止剤に用いられる酸脱離基と同様の基を用いることができる。

【0048】溶解抑止剤は一般式 (1) および一般式 (2) で示される構造単位を含む重合体 100 重量部に 対して  $0\sim150$  重量部、好ましくは  $0\sim100$  重量 部、より好ましくは  $0\sim50$  重量部である。

【0049】本発明のポジ型感放射線性組成物には必要に応じて、界面活性剤、増感剤、安定剤、消泡剤、酸拡散抑制剤などの添加剤を加えることもできる。

【0050】本発明のポジ型感放射線性組成物は上記の 成分を溶媒に溶解することにより得られる。溶媒の使用 量としては特に限定されないが、固形分が5~35重量 %となるように調整されるのが好ましい。好ましく用い られる溶媒としては酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸アミ ル、プロピオン酸エチル、酪酸メチル、安息香酸メチ ル、乳酸メチル、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、β-イソブチル酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチ ル、3-エトキシプロピオン酸エチル、γ-ブチロラク トン等のエステル類、メチルセロソルブ、エチルセロソ ルブ、ブチルセロソルブ等のセロソルブ類、メチルセロ ソルプアセテート、エチルセロソルプアセテート、プチ ルセロソルプアセテート等のセロソルプエステル類、プ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プ ロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート等の プロピレングリコールエステル類、1,2-ジメトキシ エタン、1,2-ジェトキシエタン、テトラヒドロフラ ン、アニソールなどのエーテル類、メチルエチルケト ン、メチルイソプチルケトン、メチルーnーアミルケト ン、シクロヘキサノン、イソホロンなどのケトン類、ジ メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチ ルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホランなど の非プロトン性極性溶媒から選ばれる溶媒、またはこれ らの複合溶媒が挙げられる。

【0051】本発明のポジ型感放射線性組成物は被加工基板上に塗布、乾燥され、通例、0.2μm~2μmの膜厚の薄膜にして使用される。この薄膜に、紫外線、遠紫外線、真空紫外線、電子線、X線等の放射線を用いてパターン露光し、現像を行うことによって微細パターンを得ることができる。特に電子線、X線を用いたパターン露光の場合に効果が大きく、さらに電子線を用いた場合がより効果が顕著となる。

述の酸脱離基によって置換したものが用いられる。ヒド 【0052】本発明の感放射線性組成物の現像は、公知 ロキシル基あるいはカルボキシル基を有する重合体の具 の現像液を用いて行うことができる。例としては、アル 体的な例としてはヒドロキシスチレン、αーメチルヒド 50 カリ金属の水酸化物、炭酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩、ホ

ウ酸塩などの無機アルカリ、2-ジエチルアミノエタノ ール、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン等の アミン類、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリン等 の4級アンモニウムを1種あるいは2種以上含む水溶液 が挙げられる。

### [0053]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されな

【0056】窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件で DSCを測定した結果、この共重合体のTgは131℃ であった。得られた共重合体3g、トリフェニルスルホ ニウムトリフレート150mgをプロピレングリコール モノメチルエーテルアセテートに溶解し、 $0.1\mu mo$ レジスト組成物をシリコンウエハ上にスピンコートした 後、100℃で2分間加熱し、膜厚0.3 µmのレジス ト膜を得た。このレジスト膜に電子線は光装置を用い て、加速電圧20kVでパターン状に電子線を照射し、

【0059】窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件で DSCを測定した結果、この共重合体のTgは123℃ 30 次の式(11)と式(12)で示されるモノマーを1: であった。得られた共重合体を用いて実施例1と同様に レジスト組成物を調製し、塗布、露光、現像を行った。  $3 \mu C / c m^{2}$ の露光量で、 $0.2 \mu m$ のパターンが得 られた。

【0062】窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件で あった。得られた共重合体を用いて実施例1と同様にレ ジスト組成物を調製し、塗布、露光、現像を行った。3  $\mu$  C / c m' の露光量で、0.25  $\mu$  mのパターンが得 られた。

# 【0063】実施例4

実施例1で用いた式(7)と式(8)で示されるモノマ ーを3:7のモル比でジオキサン中、アゾビスイソプチ ロニトリルを開始剤として重合し、共重合体を得た。窒 素気流下、昇温速度10℃/分の条件でDSCを測定し

٧٧.

【0054】 実施例1

次の式(7)と式(8)で示されるモノマーを1:1の モル比でジオキサン中、アゾビスイソブチロニトリルを 開始剤として重合し、共重合体を得た。

[0055]

【化16】

90℃、2分加熱した後、テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシド水溶液で現像を行った。 2 μ C / c m² の露 光量で、 $0.15\mu$ mのパターンが得られた。

【0057】実施例2

次の式(9)と式(10)で示されるモノマーを1:1 フィルターで濾過し、レジスト組成物を得た。得られた 20 のモル比でジオキサン中、アゾビスイソブチロニトリル を開始剤として重合し、共重合体を得た。

[0058]

【化17】

【0060】実施例3

1のモル比でジオキサン中、アゾピスイソブチロニトリ ルを開始剤として重合し、共重合体を得た。

[0061]

【化18】

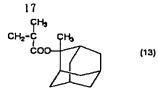
た結果、この共重合体のTgは147℃であった。得ら DSCを測定した結果、この共重合体のTgは93℃で 40 れた共重合体を用いて実施例1と同様にレジスト組成物 を調製し、塗布、露光、現像を行った。 3 μ C / c m² の露光量で、 $0.15\mu$ mのパターンが得られた。

【0064】比較例1

次の式(13)と式(14)で示されるモノマーを1: 1のモル比でジオキサン中、アゾビスイソプチロニトリ ルを開始剤として重合し、共重合体を得た。

[0065]

【化19】



【0066】窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件でDSCを測定した結果、この共重合体のTgは143℃であった。得られた共重合体を用いて実施例1と同様にレジスト組成物を調製し、塗布、露光、現像を行った。 $10\mu$ C/cm<sup>1</sup>の露光量で、 $0.4\mu$ mのパターンが得られたに過ぎなかった。

# 【0067】比較例2

実施例1で用いた式(7)と式(8)で示されるモノマーを1:9のモル比でジオキサン中、アゾピスイソプチロニトリルを開始剤として重合し、共重合体を得た。窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件でDSCを測定し

【0070】窒素気流下、昇温速度10℃/分の条件でDSCを測定した結果、この共重合体のTgは74℃であった。得られた共重合体を用いて実施例1と同様にレジスト組成物を調製し、塗布、露光、現像を行った。5 $\mu$ C/cm<sup>2</sup>の露光量で、 $0.6\mu$ mのパターンが得られたに過ぎなかった。

[0071]

た結果、この共重合体のTgは162であった。得られた共重合体を用いて実施例1と同様にレジスト組成物を調製し、塗布、露光、現像を行った。 $8\mu$ C/cmの露光量で、 $0.25\mu$ mのパターンが得られたに過ぎ10なかった。

# 【0068】比較例3

次の式(15)と式(16)で示されるモノマーを1: 1のモル比でジオキサン中、アゾビスイソブチロニトリルを開始剤として重合し、共重合体を得た。

[0069]

【化20】

【発明の効果】本発明のポジ型感放射線性組成物は、上述のように特定の構造の α 置換アクリル酸エステル構造単位を含む重合体、および放射線の照射によって酸を発生する酸発生剤を含有するポジ型感放射線性組成物を用いることによって、高解像度でかつ高感度の組成物を得ることが可能となった。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl.7

識別記号

C 0 8 L 33/0

テーマコード(参考)

C 0 8 L 33/04

33/18

H01L 21/027

FΙ

33/04 33/18

H 0 1 L 21/30

502R

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB16 AC05 AC06 AD03 BE00 BE10 BF07 BF08

AD03 BE00 BE10 BF07 BF0

BG00 CB14 CB41 CB60

4J002 BG041 BG051 BG081 BG091 FD206 GP03

4J011 QA03 QA48 SA61 SA63 SA78 SA83 SA87 UA01 UA03 UA04 VA01 WA01

4J100 AL08P AL08Q AM05P AM05Q BA03Q BA15Q BB01P BB01Q BB03P BB03Q BB07P BB07Q BC09Q BC12Q BC43P CA04 DA25 JA37 JA38